1/1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-181197

(43) Date of publication of application: 12.07.1996

(51)Int.CI.

H01L 21/68 H01L 21/304 H01L 21/66 H01L 21/301

(21)Application number : 06-324380

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

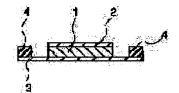
27.12.1994

(72)Inventor: ABE YOSHIYUKI

(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE AND WAFER MOUNTER TO BE USED FOR THE SAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent crack which is to be generated by vibration and shock during carriage. and delivery to and from a wafer cassette, by grinding the back of a wafer on which a protective tape is stuck, sticking a dicing tape on the back, and sticking a holding jig on the wafer periphery. CONSTITUTION: In a tape sticking equipment, a wafer 1 is so put on a specimen stand that the surface of the wafer 1 on which a protective tape 2 is to be stuck faces upward, the protective tape 2 is contact-bonded on the surface of the wafer 1 with a roller, and then the protective film 2 is cut out with a cutter, so as to conform to the form of the wafer 1, thus sticking the protective film 2 on the surface of the wafer 1. The back of the wafer 1 on which the protective tape 2 is stuck is ground A dicing tape 3 is stuck on the back of the wafer 1 by using a wafer mounter. A holding jig for holding the dicing tape 3 is stuck on the dicing tape 3 on the periphery of the wafer 1.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.12.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

(19)日本国特許庁(JP)

1 2 1

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-181197

(43)公開日 平成8年(1996)7月12日

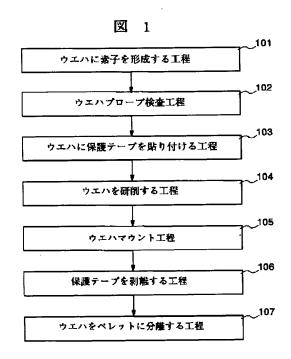
(51) Int.Cl. ⁶		識別記号			庁内整理番号	FΙ						技術表示箇所	
H01L	21/68 21/304			N B									
			3 2 1										
	21/66			В									
						Н	H01L		21/ 78		N		
											ı		
					審査請	求 未請求	請求功	項の数 6	OL	(全	9 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号		特願平	6-3243	380		(71)	出願人	000005	5108				
		!					株式			式会社日立製作所			
(22)出願日		平成6年(1994)12月27日						東京都	3千代田	区神田	日駿河台	四丁目6番地	
						(72)	発明者						
												·目20番1号 - 桝 í業部内	
						(74)	代理人	. 弁理士					
						()	, ,, ,						
						1							

(54) [発明の名称] 半導体装置の製造方法およびそれに用いるウエハマウンタ

(57)【要約】

【目的】 製造歩留りの向上ができる半導体装置の製造 方法および製造時間を短縮できると共に製造コストも低 滅できるウエハマウンタを提供する。

【構成】 半導体装置の構成要素である素子が形成されているウエハにおける各ペレットの電気的特性をウエハプローバを用いて検査する工程(102)と、その後にウエハの表面に形成されている素子を保護するための保護テープをウエハの表面に貼り付ける工程(103)と、保護テープが貼り付けられているウエハの裏面を研削する工程(104)と、その後に保護テープが貼り付けられているウエハの裏面にダイシングテープを貼り付ける工程(105)と、ウエハが貼り付けられているダイシングテープにおけるウエハの周辺にダイシングテープを保持するための保持治具を貼り付ける工程とを有するものとする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体装置の構成要素である素子が形成されているウエハにおける各ペレットの電気的特性をウエハプローバを用いて検査する工程と、その後に前記ウエハの表面に前記ウエハに形成されている素子を保護するための保護テープを貼り付ける工程と、

前記保護テープが貼り付けられている前記ウエハの裏面を研削する工程と、その後に前記保護テープが貼り付けられている前記ウエハの裏面にダイシングテープを貼り付ける工程と、

前記ウエハが貼り付けられている前記ダイシングテープ における前記ウエハの周辺に前記ダイシングテープを保 持するための保持治具を貼り付ける工程とを有すること を特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項2】 半導体装置の構成要素である素子が形成されているウエハにおける各ペレットの電気的特性をウエハプローバを用いて検査する工程と、その後に前記ウエハの表面に前記ウエハに形成されている素子を保護するための保護テープを貼り付ける工程と、

前記保護テープが貼り付けられている前記ウエハの裏面 を研削する工程と、その後に前記保護テープが貼り付けられている前記ウエハの裏面にダイシングテープを貼り付ける工程と、

前記保護テープを前記ウエハの表面から剥離する工程と、その後にダイシング装置を用いて前記ウエハを各ペレットに分割するために切溝を形成する工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項3】 請求項2記載の半導体装置の製造方法において、前記保護テープを前記ウエハの表面から剥離する工程の前工程または後工程に前記ウエハが貼り付けら 30れている前記ダイシングテープにおける前記ウエハの周辺に前記ダイシングテープを保持するための保持治具を貼り付ける工程を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項4】 請求項2または3記載の半導体装置の製造方法において、前記保護テープが貼り付けられている前記ウエハの裏面に前記ダイシングテープを貼り付ける工程および前記保護テープを前記ウエハの表面から剥離する工程をウエハマウンタを用いて行うことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項5】 半導体装置の構成要素である素子が形成されているウエハの表面に前記ウエハに形成されている素子を保護するための保護テープが貼り付けられている前記ウエハの裏面にダイシングテープを貼り付ける手段と、

前記保護テープを前記ウエハの表面から剥離する手段 と、

前記ウエハが貼り付けられている前記ダイシングテープ における前記ウエハの周辺に前記ダイシングテープを保 持するための保持治具を貼り付ける手段と、 前記保持治具の周辺の前記ダイシングテープを切り取る 手段とを有することを特徴とするウエハマウンタ。

【請求項6】 請求項5記載のウエハマウンタにおいて、前記保護テープを前記ウエハの表面から剥離する手段は、前記保護テープよりも粘着力の強い剥離用テープを用いて、前記保護テープに前記剥離用テープを貼り付けることにより、前記ウエハから前記保護テープを剥離するものであることを特徴とするウエハマウンタ。

【発明の詳細な説明】

10 [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体装置の製造方法 およびそれに用いるウエハマウンタに関し、特に、厚さ が薄くしかも面積の大きいウエハを使用する半導体集積 回路装置の製造方法に適用して有効な技術に関する。

[0002]

20

【従来の技術】現状の半導体集積回路装置は、例えばシリコン単結晶などからなる半導体基板の略円板状のウエハを用いた製造工程により製作されている。

【0003】この場合、半導体集積回路装置の生産性の向上のためにウエハの面積を大きくし、直径が例えば200mmのウエハを使用することが検討されており、さらに大面積のウエハを使用することも検討されている。

【0004】本発明者が検討した半導体集積回路装置の 製造工程について記載すると次の通りである。

【0005】すなわち、例えばMOSFET (Metal 0x ide Semiconductor Field Effect Transistor)などの素子を形成したウエハにおける裏面は素子形成時に形成された酸化シリコン膜を取り除くと共に、例えば 650μ m $\sim750\mu$ mのウエハの厚さを例えば 250μ mのウエハの厚さに薄くするために、ウエハの裏面を研削する。

【0006】この研削工程において、ウエハの素子形成面にはウエハの表面の保護のために片面に粘着性のある保護テープを貼り付けている。この研削工程は、冷却水として純水を供給しながら、砥石でウエハの裏面を削り取ることにより行なわれている。

【0007】次に、ウエハの裏面の研削を終了したウエ ハに貼り付けられた保護テープを剥がし、ウエハをウエ ハカセットに収納し、ウエハプロープ検査工程に搬送す 40 る。

【0008】次に、ウエハプローブ検査を行う。このウエハプローブ検査工程では、ウエハをウエハカセットから取り出し、プローブをウエハの表面に形成した電極にあてることにより、素子の電気的特性を検査し、不良ペレットに印をつけた後、再びウエハカセットに収納した後、それをペレット分離工程に搬送する。

[0009]次に、ペレット分離を行う。このペレット 分離工程では、ウエハをウエハカセットから取り出し、 粘着性および伸展性を有するダイシングテープをウエハ 50 の裏面に貼り付けた状態により、ダイシングおよびプレ

ーキングを行なった後、ダイシングテープからペレット を分離する。

【0010】その後、ペレットボンディング工程、ワイヤボンディング工程、封止工程およびマーキング工程などを行ない半導体集積回路装置を製作する。

【0011】なお、ウエハの素子形成面への保護テープの貼り付けは、テープ貼り付け装置により行なっている。テープ貼り付け装置は、試料台の上に保護テープを貼り付ける面が上になるようにウエハを乗せ、ウエハの素子形成面に保護テープをローラで圧着し、保護テープ 10をカッタでウエハの形状に合わせて切断することにより、保護テープをウエハに貼り付ける装置である。

【0012】また、ウエハの素子形成面に貼り付けた保護テープの剥離は、テープ剥離装置により行なっている。テープ剥離装置は、保護テープが上になるようにウエハを試料台に乗せ、保護テープよりも粘着力の強い剥離用テープを保護テープにローラで貼り付けると共に、引き剥がすことにより保護テープをウエハから剥離する装置である。

【0013】なお、半導体集積回路装置の製造工程にお 20 ける組立工程について記載されている文献としては、例えば日刊工業新聞社発行「半導体製造装置用語辞典-第2版-」(1991年9月28日発行) p8に記載されているものがある。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】ところが、前述した半 導体集積回路装置の製造方法を検討した結果、以下に記 載する問題点があることを、本発明者が見い出した。

【0015】すなわち、前述した半導体集積回路装置の製造工程において、ウエハの裏面研削後のウエハはウエ 30 ハカセットに収納された状態により、各製造工程間に搬送される。この時、ウエハの厚さが250μmであるのに対し、ウエハの直径が200mmである。したがって、ウエハは厚さが薄く面積が大きいことにより、ウエハの強度が弱くなっているので、ウエハは非常に割れやすい状態にある。このため、ウエハの搬送中の振動、衝撃、各製造工程でのウエハカセットからの取り出しおよび収納などにより、ウエハが割れる場合があるという問題点が発生する。

【0016】しかも、割れたウエハはウエハカセットに 40 収納することができなくなることにより、後の製造工程にウエハを流すことができなくなるので、半導体集積回路装置の製造歩留りが低下するという問題点が発生す

【0017】本発明の目的は、製造歩留りの向上ができる半導体装置の製造方法を提供することにある。

【0018】本発明の他の目的は、半導体装置の製造方法に用いるウエハマウンタにおいて、製造時間を短縮できると共に製造コストも低減できるウエハマウンタを提供することにある。

1

【0019】本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろう。

[0020]

【課題を解決するための手段】本発明において開示される発明のうち、代表的なものの概要を説明すれば、以下の通りである。

【0021】本発明の半導体装置の製造方法は、半導体装置の構成要素である素子が形成されているウエハにおける各ペレットの電気的特性をウエハプローパを用いて検査する工程と、その後にウエハの表面に形成されている素子を保護するための保護テープをウエハの表面に貼り付ける工程と、保護テープが貼り付けられているウエハの裏面を研削する工程と、その後に保護テープが貼り付けられているウエハの裏面にダイシングテープを貼り付ける工程と、ウエハが貼り付けられているダイシングテープにおけるウエハの周辺にダイシングテープを保持するための保持治具を貼り付ける工程とを有するものとする。

0 [0022]

【作用】

(1) 前述した本発明の半導体装置の製造方法によれば、ウエハにおける各ペレットの電気的特性をウエハプローバを用いて検査する工程の後に、ウエハの表面に形成されている素子を保護するための保護テープをウエハの表面に貼り付け、保護テープが貼り付けられているウエハの裏面を研削していることにより、ウエハの研削前の厚さの大きい状態でウエハプローバを用いて電気的特性の検査を行うことができるので、厚さの大きい状態でウエハの搬送などの取扱いができるために、形状が大きく面積の大きいウエハであってもウエハの割れがなくなりウエハの割れによる不良がなくなるので製造歩留まりを高めることができる。

【0023】(2) 前述した本発明の半導体装置の製造方法によれば、ウエハにおける各ペレットの電気的特性をウエハプローバを用いて検査する工程の後に、ウエハの表面に形成されている素子を保護するための保護テープをウエハの裏面を研削し、その後に保護テープが貼り付けられているウエハの裏面にダイシングテープを貼り付ける工程とダイシングテープにおけるウエハの周辺にダイシングテープを保持するための保持治具を貼り付ける工程とを行うものであることにより、研削後のウエハの厚さが小さい状態であっても保護テープによりウエハの強度を補強した状態でウエハの裏面にダイシングテープにおけるウエハの周辺にダイシングテープを保持するための保持治具を貼り付ける工程とダイシングテープにおけるウエハの周辺にダイシングテープを保持するための保持治具を貼り付ける工程とを行うことができる。

【0024】そのため、ダイシングテープをウエハに貼 50 り付けた後に保護テープをウエハから剥離したとして も、ダイシングテープによってウエハが固定されている 状態となるために、ウエハの強度が高い状態をもってウ エハの搬送などの取扱いができるので、厚さが薄くて形 状が大きく面積の大きいウエハであってもウエハの割れ がなくなりウエハの割れによる不良がなくなるので製造 歩留まりを高めることができる。

[0025]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施例を説明するための全図において同一機能を有するものは同一の符号を付し、重複説明 10 は省略する。

【0026】(実施例1)図1は、本発明の一実施例である半導体集積回路装置の製造工程を示す工程フロー図である。また、図2~図6は、本発明の一実施例である半導体集積回路装置の製造工程を示す断面図である。

[0027] 本発明の半導体集積回路装置の製造方法を図1のフロー図に従って、図2~図6によって具体的に説明する。

【0028】まず、ウエハに素子を形成する(図1の101)。すなわち、図2に示すように、例えばシリコン 20単結晶などからなる半導体基板の略円板状のウエハ1を用意し、先行技術のウエハ処理を用いてウエハ1の各ペレット領域に半導体集積回路装置の構成要素である例えばMOSFETなどの素子(図示せず)を形成する。

【0029】ウエハ1は、例えば200mmの直径であり、例えば 750μ mの厚さのものを使用している。なお、ウエハ1の他の態様としては、例えば200mm~300mmの直径であり、例えば 750μ m~1000 μ mの厚さの大面積のウエハなどの種々の形状のものを適用することができる。

【0030】次に、ウエハプローブ検査を行なう(図1の102)。このウエハプローブ検査では、ウエハプローバを用いてウエハ1の素子形成面に設けられた電極にプローブをあてることにより、各ペレットの電気的特性を検査し、不良ペレットに印をつけ、良否を選別するための検査を行う。

【0031】次に、図3に示すように、ウエハ1の素子形成面の片面に粘着性のある保護テープ2を貼り付ける(図1の103)。保護テープ2の貼り付けは、ウエハ1の裏面研削時にウエハ1の素子形成面を保護するため 40 に行なうものである。

【0032】保護テープ2の貼り付けは、テープ貼り付け装置を用いて行なう。テープ貼り付け装置は、保護テープ2を貼り付けるウエハ1の表面が上になるようにウエハ1を試料台に乗せ、ウエハ1の表面に保護テープ2をローラで圧着し、保護テープ2をカッタでウエハ1の形状に合わせて切断することにより、ウエハ1の表面に保護テープ2を貼り付ける装置である。

【0033】次に、図4に示すように、保護テープ2が トまたはウエハ1を完全に切断 貼り付けられているウエハ1の裏面を研削する(図1の 50 工方式を採用することができる。

6

104)。ウエハ1の裏面研削はウエハ1の例えば650 μ m \sim 750 μ mの厚さをペレットの厚さとなる例えば400 μ m \sim 200 μ mの厚さにまで薄くするために行なうものである。研削は純水を供給しながら、砥石5でウエハ1の裏面を削り取ることにより行う。

【0034】次に、図5に示すように、ウエハマウンタを用いてウエハ1の裏面にダイシングテープ3を貼り付けた後、ウエハ1の周辺のダイシングテープ3にダイシングテープ3を保持する保持治具4を貼り付ける(図1の105)。次に、保持治具4の周辺のダイシングテープ3をカッタによって切断する。ダイシングテープ3は伸展性を有し、片面に粘着性がある粘着シートである。

【0035】この製造工程により、ウエハ1はダイシングテープ3に貼り付けられた状態となり、ダイシングテープ3およびダイシングテープ3が貼り付けられている保持治具4により強度が高くなった状態で保持されていることにより、ウエハ1の搬送などによる取扱いに際してウエハ1の割れが防止できる。

【0036】また、ウエハ1に貼り付いている保護テープ2を剥離せずにそのままの状態としておくことにより、ダイシングテープ3および保持治具4に取り付けられているウエハ1の表面に保護テープ2が残存しているので、ウエハ1の表面を保護テープ2により保護した状態によりウエハ1の保管または搬送を行うことができる。したがって、ウエハ1の海外輸送などにおいて、従来のかん詰め作業などが廃止できる。

【0037】次に、図6に示すように、ウエハ1の素子 形成面の保護テープ2を剥離する(図1の106)。ウ エハ1の素子形成面に貼り付けられた保護テープ2の剥 30 離は、テープ剥離装置を用いて行う。

[0038] テープ剥離装置は、保護テープ2が上になるようにウエハ1を試料台に乗せ、保護テープ2よりも粘着力の強い剥離用テープを保護テープ2にローラで貼り付けると共に、引き剥がすことにより保護テープ2をウエハ1から剥離する装置である。

【0039】次に、ウエハ1をペレットに分離する(図1の107)。このペレット分離工程は、ダイシング装置におけるダイシングブレードを高速で回転させた状態でウエハ1における各ペレット領域周辺のダイシングゾーンにダイシングブレードにより所定の深さまで切断して切溝を形成した後、プレーキング装置を用いてウエハ1にローラにより応力を加えて、ウエハ1を個々のペレットに分離するものである。

【0040】なお、前述したペレット分離工程は、種々の態様を採用することができる。例えばペレット分離工程に使用するダイシング装置により、ウエハ1の厚みの半分程度の深さで切構を入れるハーフカット、ウエハ1を 10μ m~ 50μ m残して切構を入れるセミフルカットまたはウエハ1を完全に切断するフルカットなどの加工方式を採用することができる。

, ;

【0041】次に、ペレットボンディング工程、ワイヤボンディング工程、封止工程およびマーキング工程などの組立工程を行って半導体集積回路装置を製作する。

【0042】本実施例の半導体集積回路装置の製造方法によれば、ウエハ1における各ペレットの電気的特性をウエハプローバを用いて検査する工程の後に、ウエハ1の表面に形成されている素子を保護するための保護テープ2をウエハ1の表面に貼り付け、保護テープ2が貼り付けられているウエハ1の裏面を研削していることにより、ウエハ1の研削前の厚さの大きい状態でウエハプロ 10一バを用いて電気的特性の検査を行うことができるので、厚さの大きい状態でウエハ1の搬送などの取扱いができるために、形状が大きく面積の大きいウエハ1であってもウエハ1の割れがなくなりウエハ1の割れによる不良がなくなるので製造歩留まりを高めることができる。

【0043】また、本実施例の半導体集積回路装置の製 造方法によれば、ウエハ1における各ペレットの電気的 特性をウエハプローバを用いて検査する工程の後に、ウ エハ1の表面にウエハ1に形成されている素子を保護す 20 るための保護テープ2を貼り付け、保護テープ2が貼り 付けられているウエハ1の裏面を研削し、その後に保護 テープ2が貼り付けられているウエハ1の裏面にダイシ ングテープ3を貼り付ける工程とダイシングテープ3に おけるウエハ1の周辺にダイシングテープ3を保持する ための保持治具4を貼り付ける工程とを行うものである ことにより、研削後のウエハ1の厚さが小さい状態であ っても保護テープ2によりウエハ1の強度を補強した状 態でウエハ1の裏面にダイシングテープ3を貼り付ける 工程とダイシングテープ3におけるウエハ1の周辺にダ イシングテープ3を保持するための保持治具4を貼り付 ける工程とを行うことができる。

【0044】そのため、ダイシングテープ3をウエハ1に貼り付けた後に保護テープ2をウエハ1から剥離したとしても、ダイシングテープ3によってウエハ1が固定されている状態となるために、ウエハ1の強度が高い状態をもってウエハ1の搬送などの取扱いができるので、厚さが薄くて形状が大きく面積の大きいウエハ1であってもウエハ1の割れがなくなりウエハ1の割れによる不良がなくなるので製造歩留まりを高めることができる。

【0045】さらに、本実施例の半導体集積回路装置の製造方法によれば、ウエハ1の研削前の厚さの大きい状態でウエハプローバを用いて電気的特性の検査を行うと共に、研削後のウエハ1の厚さが小さい状態であっても保護テープ2によりウエハ1の強度を補強した状態でウエハ1の裏面にダイシングテープ3を貼り付ける工程とダイシングテープ3におけるウエハ1の周辺にダイシングテープ3を保持するための保持治具4を貼り付ける工程とを行っていることにより、ダイシングテープ3をウエハ1に貼り付けた後に保護テープ2をウエハ1から剥50

8

離したとしても、ダイシングテープ3によってウエハ1が固定されている状態となるために、ウエハ1の厚さが薄くて面積が大きくても、常にウエハ1の強度を保つことができる。

【0046】したがって、ウエハ1の搬送中の振動、衝撃、各製造工程でのウエハカセットからの取り出しおよび収納などによるウエハ1の割れが解消できる。その結果、ウエハ1の割れによる不良がなくなることにより、すべてのウエハ1を半導体集積回路装置の製作に使用できるので、製造歩留りを向上することができる。

【0047】(実施例2)本発明の他の実施例である半 導体集積回路装置の製造方法について説明する。

【0048】本実施例の半導体集積回路装置の製造工程は、前述した実施例1の半導体集積回路装置の製造工程におけるウエハマウンタを用いたウエハ1の裏面にダイシングテープ3を貼り付ける工程とダイシングテープ3に保持治具4を貼り付ける工程、それにテープ剥離装置を用いたウエハ1の表面に貼り付けられている保護テープ2を剥離する工程を後述する本発明のウエハマウンタを用いて行うものである。

【0049】その他の製造工程は、前述した実施例1の 半導体集積回路装置の製造工程と同様であることによ り、説明を省略する。

【0050】図7は、本発明の一実施例であるウエハマウンタを示す概略側面図である。

【0051】図7に示すように、本実施例のウエハマウンタにおいて、ダイシングテープ3は伸展性を有し、片面に粘着性がある粘着テープであると共にウエハ1の強度を保つためにウエハ1の裏面に貼り付けるテープであり、ダイシングテープロール6からダイシングテープ3が供給されて、ダイシングテープ巻き取りロール7によりダイシングテープ3が巻き取られている。なお、ダイシングテープ巻き取りロール7には、後述するカッタにより切断されたダイシングテープ3の残りを巻き取るものである。

【0052】8はウエハ1の裏面にダイシングテープ3を貼り付けるための貼り付けローラ、9は保護テープ2よりも粘着力が強いテープであると共にウエハ1から保護テープ2を剥離するための剥離用テープ、10は剥離40 用テープ9を供給するための剥離用テープロール、11は剥離用テープ9を巻き取るための剥離用テープ巻き取りロールである。

【0053】12は剥離用テープ9を保護テープ2に貼り付けると共に、ウエハ1から保護テープ2を剥離する剥離用ローラである。

【0054】13は、保持治具4を吸着している保持治 具吸着盤であり、上下に移動できる機能を有し、保持治 具吸着盤13に保持された状態の保持治具4をダイシン グテープ3に貼り付けるものである。

0 【0055】14はダイシングテープ3を保持治具4に

沿って切断するためのカッタであり、回転体15の先端 に取り付けられているダイシングテープ3を切り取る手 段である。

【0056】本実施例のウエハマウンタの動作は、次の 通りである。

【0057】すなわち、保護テープ2が貼り付けられて いるウエハ1を貼り付けローラ8に挿入し、ダイシング テープロール6から送られてきたダイシングテープ3を 貼り付けローラ8により、ウエハ1の裏面に貼り付け る。

【0058】次に、剥離用テープロール10から送られ てきた剥離用テープ9を剥離用ローラ12により保護テ ープ2に貼り付けると共に、ウエハ1から保護テープ2 を剥離し、その後に剥離用テープ9を剥離用テープ巻き 取りロール11で巻き取る。

【0059】次に、保持治具吸着盤13を用いて保持治 具4をウエハ1に合わせてダイシングテープ3に貼り付 ける。これにより、ウエハ1の裏面に貼り付けられたダ イシングテープ3に保持治具4を貼り付けることにより ウエハ1の強度を保つことができる。

【0060】次に、ダイシングテープ3を保持治具4の 形状に合わせてカッタ14により切断する。

【0061】次に、カッタ14により切断されたダイシ ングテープ3の残りは、ダイシングテープ巻き取りロー ル7により巻き取る。

【0062】なお、本実施例のウエハマウンタの他の態 様としては、必要に応じて剥離用ローラ12を作動させ ない状態とすることにより、ウエハ1に貼り付いている 保護テープ2を剥離せずにそのままの状態として次の工 程にウエハ1を送ることができる。この場合には、ダイ シングテープ3および保持治具4に取り付けられている ウエハ1の表面に保護テープ2が残存していることによ り、ウエハ1の表面を保護テープ2により保護した状態 によりウエハ1の保管または搬送を行うことができる。 したがって、ウエハ1の海外輸送などにおいて、従来の かん詰め作業などが廃止できる。

【0063】前述した本実施例のウエハマウンタによれ ば、保護テープ2が貼り付けられているウエハ1を貼り 付けローラ8に挿入し、ダイシングテープロール6から 送られてきたダイシングテープ3を貼り付けローラ8に 40 果、ウエハ1の割れによる不良がなくなることにより、 より、ウエハ1の裏面に貼り付けるものであることによ り、この工程において従来のウエハマウントでは新たに 保護テープをウエハの表面に貼り付ける必要があるのを 不要とすることができる。

【0064】前述した本実施例のウエハマウンタによれ ば、ウエハ1の裏面へのダイシングテープ3の貼り付け 工程、保護テープ2の剥離工程およびダイシングテープ 3への保持治具4の貼り付け工程を同一装置により連続 して行なうことができる。

【0065】したがって、本実施例のウエハマウンタを 50 適用することができる。

10

用いて処理されたウエハ1は、ダイシングテープ3を貼 り付けることにより強度が保たれる。その結果、ウエハ 1の割れによる不良が防止できることにより、半導体集 積回路装置の製造歩留りを向上することができる。

【0066】また、本実施例のウエハマウンタによれ ば、同一装置によりウエハ1にダイシングテープ3を貼 り付ける工程とウエハ1に貼り付いている保護テープ2 の剥離工程とを行っていることにより、単独な製造工程 としてウエハ1から保護テープ2を剥離する工程を省略 10 することができる。その結果、製造工程が簡単になり、 効率よく処理できることにより、半導体集積回路装置の 製造時間を短縮することができると共に製造コストも低 減することができる。

【0067】さらに、本実施例のウエハマウンタを用い た半導体集積回路装置の製造方法によれば、ウエハ1に おける各ペレットの電気的特性をウエハプローバを用い て検査する工程の後に、ウエハ1の表面に形成されてい る素子を保護するための保護テープ2をウエハ1の表面 に貼り付け、保護テープ2が貼り付けられているウエハ 1の裏面を研削し、その後に保護テープ2が貼り付けら れているウエハ1の裏面にダイシングテープ3を貼り付 ける工程、保護テープ2の剥離工程およびダイシングテ ープ3におけるウエハ1の周辺にダイシングテープ3を 保持するための保持治具4を貼り付ける工程とをウエハ マウンタにより行うものであることにより、研削後のウ エハ1の厚さが小さい状態であっても保護テープ2によ りウエハ1の強度を補強した状態でウエハ1の裏面にダ イシングテープ3を貼り付ける工程、保護テープ2の剥 離工程および保持治具4を貼り付ける工程を同一装置に より行うことができる。

【0068】そのため、ダイシングテープ3をウエハ1 に貼り付けた後に保護テープ2をウエハ1から剥離する 際およびその後においても、ダイシングテープ3によっ てウエハ1が固定されている状態となるために、ウエハ 1の厚さが薄くて面積が大きくても、常にウエハ1の強 度を保つことができる。

【0069】したがって、ウエハ1の搬送中の振動、衝 撃、各製造工程でのウエハカセットからの取り出しおよ び収納などによるウエハ1の割れが解消できる。その結 すべてのウエハ1を半導体集積回路装置の製作に使用で きるので、製造歩留りを向上することができる。

【0070】以上、本発明者によってなされた発明を実 施例に基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施例 に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲 で種々変更可能であることはいうまでもない。具体的に は、半導体集積回路装置の他に例えば電界効果型トラン ジスタまたはパイポーラ型トランジスタなどからなるデ ィスクリートデバイスなどの半導体装置の製造方法にも

[0071]

. .

【発明の効果】本願によって開示される発明のうち、代 表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、 以下の通りである。

【0072】(1)本発明の半導体装置の製造方法によ れば、ウエハにおける各ペレットの電気的特性をウエハ プローバを用いて検査する工程の後に、ウエハの表面に 形成されている素子を保護するための保護テープをウエ ハの表面に貼り付け、保護テープが貼り付けられている 前の厚さの大きい状態でウエハプローバを用いて電気的 特性の検査を行うことができるので、厚さの大きい状態 でウエハの搬送などの取扱いができるために、形状が大 きく面積の大きいウエハであってもウエハの割れがなく なりウエハの割れによる不良がなくなるので製造歩留ま りを高めることができる。

【0073】(2)本発明の半導体装置の製造方法によ れば、ウエハにおける各ペレットの電気的特性をウエハ プローバを用いて検査する工程の後に、ウエハの表面に 形成されている素子を保護するための保護テープをウエ 20 ハの表面に貼り付け、保護テープが貼り付けられている ウエハの裏面を研削し、その後に保護テープが貼り付け られているウエハの裏面にダイシングテープを貼り付け る工程とダイシングテープにおけるウエハの周辺にダイ シングテープを保持するための保持治具を貼り付ける工 程とを行うものであることにより、研削後のウエハの厚 さが小さい状態であっても保護テープによりウエハの強 度を補強した状態でウエハの裏面にダイシングテープを 貼り付ける工程とダイシングテープにおけるウエハの周 辺にダイシングテープを保持するための保持治具を貼り 30 1 ウエハ 付ける工程とを行うことができる。

【0074】そのため、ダイシングテープをウエハに貼 り付けた後に保護テープをウエハから剥離したとして も、ダイシングテープによってウエハが固定されている 状態となるために、ウエハの強度が高い状態をもってウ エハの搬送などの取扱いができるので、厚さが薄くて形 状が大きく面積の大きいウエハであってもウエハの割れ がなくなりウエハの割れによる不良がなくなるので製造 歩留まりを高めることができる。

【0075】 (3) 本発明のウエハマウンタを用いた半 40 導体装置の製造方法によれば、ウエハの裏面へのダイシ ングテープの貼り付け工程、保護テープの剥離工程およ びダイシングテープへの保持治具の貼り付け工程を同一 装置により連続して行なうことができる。

【0076】したがって、本発明のウエハマウンタを用

12

いて処理されたウエハは、ダイシングテープを貼り付け ることにより強度が保たれる。その結果、ウエハの割れ による不良が防止できることにより、半導体装置の製造 歩留りを向上することができる。

【0077】また、本発明のウエハマウンタを用いた半 導体装置の製造方法によれば、同一装置によりウエハに ダイシングテープを貼り付ける工程とウエハに貼り付い ている保護テープの剥離工程とを行っていることによ り、単独な製造工程としてウエハから保護テープを剥離 ウエハの裏面を研削していることにより、ウエハの研削 10 する工程を省略することができる。その結果、製造工程 が簡単になり、効率よく処理できることにより、半導体 装置の製造時間を短縮できると共に製造コストも低減す ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例である半導体集積回路装置の 製造工程を示す工程フロー図である。

【図2】本発明の一実施例である半導体集積回路装置の 製造工程を示す断面図である。

【図3】本発明の一実施例である半導体集積回路装置の 製造工程を示す断面図である。

【図4】本発明の一実施例である半導体集積回路装置の 製造工程を示す断面図である。

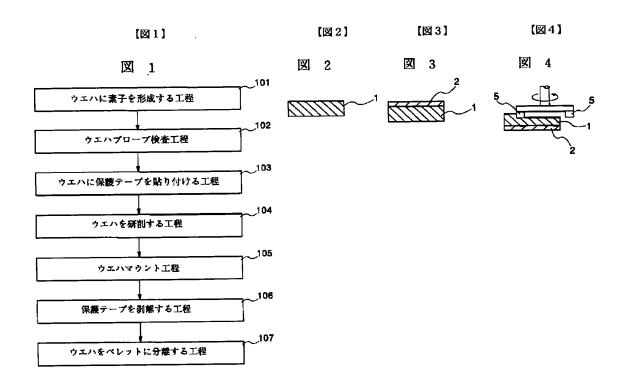
【図5】本発明の一実施例である半導体集積回路装置の 製造工程を示す断面図である。

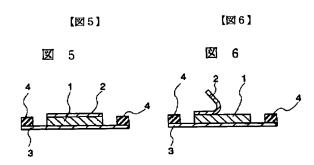
【図6】本発明の一実施例である半導体集積回路装置の 製造工程を示す断面図である。

【図7】本発明の一実施例であるウエハマウンタを示す 概略側面図である。

【符号の説明】

- - 2 保護テープ
 - 3 ダイシングテープ
 - 4 保持治具
 - 5 砥石
 - 6 ダイシングテープロール
 - 7 ダイシングテープ巻き取りロール
 - 8 貼り付けローラ
 - 9 剥離用テープ
 - 10 剥離用テープロール
 - 1 1 剥離用テープ巻き取りロール
 - 12 剥離用ローラ
 - 13 保持治具吸着盤
 - 14 カッタ
 - 15 回転体





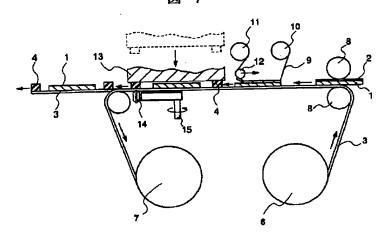
:

特開平8-181197

技術表示箇所

(9) 【図7】

図 7



フロントページの続き

H01L 21/301 H01L 21/78 M